# 電気化学セル顕微鏡を用いた電池材料表面における 充放電特性のナノスケール画像化技術

高橋 康史 <sup>1,2,3</sup>, 熊谷 明哉 <sup>1</sup>, 猪又宏貴 <sup>3</sup>, 珠玖仁 <sup>3</sup>, 末永 智一 <sup>1,3</sup> 1,東北大 AIMR, 2, JST さきがけ, 3,東北大院

## 1. はじめに

リチウムイオン2次電池(LIB)は、その高いエネルギー 密度から、携帯電話、ノートパソコンなどの携帯電子機 器から、ハイブリッド車、電気自動車など大型蓄電池と して利用されている。1991年の実用化以来、LIBの電 極は、活物質、導電助剤の混合粉末に結着剤を加えて集 電箔上に塗布、乾燥した複合電極が用いられている。粉 末合剤は、混合物かつ電子・イオン混合導電体であり、 電極電気抵抗.<br />
イオン伝導経路が不均一である。そのた め, 複合電極/電解液界面の欠陥, 被膜, 電流密度など の三次元的な分布が存在し、電池の高性能化を妨げてい る。この課題に対して、活物質をナノ粒子化して、分散 性を向上させることが有効であるが、その原因をその場 観察して解明した研究例はほとんどない。そのため、電 極材料の評価技術として,材料表面の構造だけでなく, 充放電特性を可視化する技術が求められる。電極材料表 面では経時的に充放電が進行するため、計測の際には、 選択的に充放電の生じる領域と時間を制御する必要があ る。

そこで,走査型プローブ顕微鏡 (SPM)の技術を応 用し,局所的な充放電特性を評価可能なナノ電気化学 セル顕微鏡を開発した。この顕微鏡は,電解液を充填 したナノピペットをプローブとして用いて,ナノスケー ルの電気化学セルを電池材料表面に形成し,電極材料 表面での充放電特性を材料表面の形状情報と共に評価す る。この技術を用いて正極材料であるリン酸鉄リチウム (LiFePO<sub>4</sub>:LFP) 複合材料表面での充放電特性をイメージングにより評価した。

### 2. 走査型プローブ顕微鏡による LIB 評価の最新動向

SPM による電池材料評価として、これまで。走査型 トンネル顕微鏡(STM)や原子間力顕微鏡(AFM)を 利用したナノスケールの構造評価や、充放電後の構造 変化に関する報告がなされている<sup>1)</sup>。また,導電性のカ ンチレバーを利用したコンダクティブ AFM では、電池 材料表面の導電性評価も行われた。このコンダクティ ブ AFM の応用技術として、オークリッジ国立研究所の Kalinin 教授らは Li<sup>+</sup>の材料内での移動にともなう形状 変化を歪み(ストレイン)として捉える電気化学ストレ イン顕微鏡(ESM)を開発し、全固体薄膜電池の粒界に おける Li<sup>+</sup>の局所的な移動度の違いを評価した<sup>2,3)</sup>。具 体的には、カンチレバーを介して局所的に電圧パルス (±15 V, 1~10 Hz)を、電池表面に印加することで、 電池動作下におけるアモルファス Si 負極材料への Li<sup>+</sup> の輸送挙動を評価した。この手法により、粒界領域の歪 みが不可逆的に増大し,その分布が広がっていく様子が 観測されている。測定後、薄膜電池全体の容量について 減少が見られ、粒界でのLi<sup>+</sup>の移動が容量の低下に強く 関与していると指摘している。このように、SPM を利 用した電池材料表面の計測技術により、これまで明らか とされていない電池材料表面のマイクロ・ナノスケール の電気化学特性の解明が期待できる。

## 3. ナノ電気化学セル顕微鏡の開発

#### 3.1 電気化学セル顕微鏡の特徴

局所的な電気化学特性の評価技術として、1989年 にテキサス大学の Bard 教授らが走査型電気化学顕微鏡 (SECM) を開発した<sup>4)</sup>。SECM では, 半径 10 µ mほど の Pt や Au の細線を、ガラスや絶縁性の高分子で封止し、 先端部のみ金属を露出させた微小電極をプローブとして 用いて,溶液中に参照極を配置し,材料表面の電気化学 特性を評価する。STM の液中測定と非常に似ているが. STM では、トンネル電流をフィードバックシグナルに利 用して,形状を測定するのに対して,SECMでは,計測 される酸化還元電流が化学物質の濃度や試料表面の反応 性を示し、そのコントラストがイメージングとなる。こ の手法は、マイクロメートルスケールの空間分解能を有 した電気化学測定が可能であるため、 試料の局所的な電 気化学特性の評価に有効である。我々は、SECM を用い て単一細胞に関して,酸素の消費量を指標とした呼吸活 性を行ってきた<sup>5,6)</sup>。SECM は,局所的な化学物質の濃度 プロファイルが取得可能である。しかし、電極の微細化 が難しいという課題を抱えている。そこで、ワーウィッ ク大学の Unwin 教授らは、2010 年に電気化学セル顕微 鏡 (SECCM) を開発した<sup>7)</sup>。SECM と SECCM の概要を 図1に示す。SECCM では、微小電極ではなく、 θ型のガ ラスプローブを用いる。このガラスプローブは、通常の Pt 細線を絶縁処理する微小電極に比べ簡便に作製できる。 両方のバレルに電解液を充填したのち、2本のバレル間 に電圧を印加し, 左右のバレル間を移動するイオン電流 の変化からプローブと試料との距離を制御し、一定に保 つ。このことで、形成されるメニスカスの大きさを一定 に保ちながら電気化学計測を行う。この手法では、試料 全体を測定溶液に浸すことなく計測が可能である。その ため、溶液との接触面に酸化膜が形成される HOPG につ いて,酸化膜の影響を軽減した計測が行われた<sup>8)</sup>。また, サブマイクロスケールでの電気化学計測が可能であるた め、従来の SECM では計測が困難であった Pt ナノ粒の形 状による反応性の違い<sup>9)</sup>や,Ptの多結晶の結晶表面によ る反応性の違い<sup>10)</sup>に関しても評価が報告されている。



図1 (a) 走査型電気化学顕微鏡(SECM) と (b) 走査型電気化学セル顕微鏡(SECCM)の概要図

#### 3.2 ナノ電気化学セル顕微鏡の計測法

我々は, SECCM の高解像度化には, プローブの微細 化が必須であると考え、これまでのθ型キャピラリーで はなく、シングルバレルのガラス管を先尖化し、開口径 が 100 nm のガラスキャピラリーをプローブとして利用 した<sup>11)</sup>。この手法では、通常の電気化学セル顕微鏡の ように、プローブと試料との距離を、イオン電流を利用 して制御することができなくなる。そこで、プローブを 試料に近接させ、プローブと試料がメニスカスを介して 接触した際に計測される容量電流をトリガーシグナルと して、プローブのアプローチを停止し、容量電流が収ま るまで待った(100 ms)のちに計測を行った。測定後 に、プローブを2~6 µmほど上昇させ、次の測定点へ プローブを移動させたのちにアプローチを行う。この繰 り返しによりイメージングを行った。このようにプロー ブをホッピングさせるように走査させることで、従来の SPM では困難とされてきた数µmの凹凸のある試料に関 しても計測が可能となった。測定時には、試料とナノピ ペットに配置された Ag / AgCl 電極の間に Li の挿入が 生じる 0.65 V を印加した。

#### 3.3 ナノ電気化学セル顕微鏡の装置構成

ナノ電気化学セル顕微鏡は、電流増幅器、ピエゾス テージ、ステッピングモーター、FPGA ボードを搭載し た PC により構成されている (図 2)。ナノ電気化学セル 顕微鏡では、ナノピペットと試料との距離の制御が重要 である。特に、電流の検出に関しては、1 pA ほどの電

流を高感度かつ高速で応答する微小電流計測器が必要と なる。そのため、パッチクランプ用の電流増幅器(ロー パスフィルター3 kHz)を使用した。ナノピペットの精 密な位置制御は、高解像度のイメージングに不可欠な要 素の一つである。ピエゾステージに荷重がかかると、ピ エゾステージの動きが遅くなり、測定中に生じるピエゾ の遅れがイメージングに影響を及ぼす。そのため、XYZ 一体型のピエゾステージではなく, 試料を乗せた XY ステージと、ナノピペットを取り付けた Z ステージの 2つのピエゾステージを利用した。ピエゾステージは可 動範囲が狭いほど(使用するピエゾ素子の容量が小さい ほど), 共振周波数が高くなり, 高速での制御が可能と なる。特に、ホッピングするようにプローブを移動させ るため、Z方向の移動が測定時間のほとんどを占めてい る。そのため、高速駆動が可能な Z 方向のピエゾステー ジの選定は重要となる。我々は、Z方向には可動範囲 が20 µmのピエゾステージを、XY方向には可動域が 30 µmのピエゾステージを用いている。



図 2 ナノ電気化学セル顕微鏡(NanoSECCM)の装置概要図

測定の際には、ナノピペットの先端を折らずに、Z方 向のピエゾステージの可動域まで移動させる必要があ る。そこで、ステッピングモーターとピエゾを連動させ て使用し、ナノピペットを試料に自動で近接させる。ス テッピングモーターの可動面にZ軸ピエゾステージを 固定し、ピエゾステージごとピペットを試料に近接させ る。ステッピングモーターはピエゾステージほどの精密 な制御はできないが,数十mmの広い可動域を持つため, ピペットを試料近傍まで移動させるのに適している。

当研究室では、ナノ電気化学セル顕微鏡の制御プログ ラムを独自に開発している。電流増幅器で計測した容量 電流を利用し、ピペットの位置制御を行うには高速で応 答可能な制御装置が求められる。Field Programmable Gate Array (FPGA)は事前にプログラムをコンパイル することで、電子回路を構成できる集積回路である。自 由に電子回路を構成できるために並列処理が得意であ り、数十µs レベルでの高速な制御が可能である。また、 回路を書き換えが可能であり、装置開発の面でも大きな 利点をもつ。FPGA ボードは PC に PCIe で接続しており、 測定中でも相互にデータ通信が可能である。

#### 3.4 ナノ電気化学セル顕微鏡による電池材料の評価

ナノ電気化学セル顕微鏡による電池材料の評価では, ① 酸化・還元電流,② 電位,③ 充放電特性のイメージ ングが可能である。また,イメージング後に,プローブ をコンピュータ制御で任意の位置に配置することで,局 所的な電気化学測定も可能である。図3(a)にナノ電 気化学セル顕微鏡による形状と,電位のイメージを示す。



- (a) 形状と電位イメージ
- (b) NanoSECCM による局所 Li<sup>+</sup>脱離後の形状と電位イメージ イメージサイズ 25 × 25 μ m
- 図 3 ナノ電気化学セル顕微鏡(NanoSECCM)による LiFePO<sub>4</sub> 合剤電極表面

LIB の電極活物質上では,材料固有の電位が観測され た。一方で,活物質が露出していない導電助剤(アセチ レンブラック)上では,アセチレンブラックが分極電極 としてふるまうため,電位が一定に収束しない。さらに, ナノ電気化学セル顕微鏡では,プローブを利用すること で,局所的にLi<sup>+</sup>を脱離することが可能である。図3(b) に示すように,中心部分で充電を行うと,その部分のみ が高い電位を示していることがわかる。

さらに、ナノ電気化学セル顕微鏡を利用することで、 充放電の起こる領域と時間を計測者側で制御することが 可能であり、各点で充放電を行いながらイメージングを 行うことで、充放電特性をマッピングすることもできる。 + 5 pA の定電流での電位の計測を行ったイメージング の結果を図4に示す。



図 4 ナノ電気化学セル顕微鏡(NanoSECCM)による

LiFePO。合剤電極表面

LFP の合剤電極において, LFP 粒子が露出した部分で は、一定の電位が観察されるのに関して、アセチレン ブラックが分極電極としてふるまうため電位が安定しな かった。このように試料を電解液に浸すことなく、放電 特性を測定可能である。また, 試料表面の反応性のみを 局所的に捉えることが可能であり, 今後, 成膜技術を利 用した薄膜電池の評価へと応用することで, 固液界面で のイオン・電子伝導性の評価へと応用していくことを検 討している。

#### 文献

- 1) Kalinin, S. V.; Balke, N., Adv. Mater. 2010,22 (35), E193-209
- Balke, N.; Jesse, S.; Morozovska, A. N.; Eliseev, E.; Chung, D. W.; Kim, Y.; Adamczyk, L.; Garcia, R. E.; Dudney, N.; Kalinin, S. V., Nat Nanotechnol 2010,5 (10), 749-54
- Balke, N.; Jesse, S.; Kim, Y.; Adamczyk, L.; Tselev, A.; Ivanov, I. N.; Dudney, N. J.; Kalinin, S. V., Nano Lett. 2010,10 (9), 3420-5
- Bard, A. J.; Fan, F. R. F.; Kwak, J.; Lev, O., Anal. Chem. 1989,61 (2), 132-138
- Yasukawa, T.; Uchida, I.; Matsue, T., Biophys. J. 1999,76 (2), 1129-1135
- Shiku, H.; Shiraishi, T.; Ohya, H.; Matsue, T.; Abe, H.; Hoshi, H.; Kobayashi, M., Anal. Chem. 2001,73 (15), 3751-3758
- Ebejer, N.; Schnippering, M.; Colburn, A. W.; Edwards, M. A.; Unwin, P. R., Anal. Chem. 2010,82 (22), 9141-9145
- Guell, A. G.; Ebejer, N.; Snowden, M. E.; Macpherson, J. V.; Unwin, P. R., J. Am. Chem. Soc. 2012,134 (17), 7258-7261
- Lai, S. C. S.; Dudin, P. V.; Macpherson, J. V.; Unwin, P. R., J. Am. Chem. Soc. 2011,133 (28), 10744-10747
- Aaronson, B. D. B.; Chen, C. H.; Li, H. J.; Koper, M. T. M.; Lai, S. C. S.;
   Unwin, P. R., J. Am. Chem. Soc. 2013,135 (10), 3873-3880
- Takahashi, Y.; Kumatani, A.; Munakata, H.; Inomata, H.; Ito, K.; Ino, K.; Shiku, H.; Unwin, P. R.; Korchev, Y. E.; Kanamura, K.; Matsue, T., Nat Commun 2014,5